

### 装置／手法： 走査型電子顕微鏡による形態観察

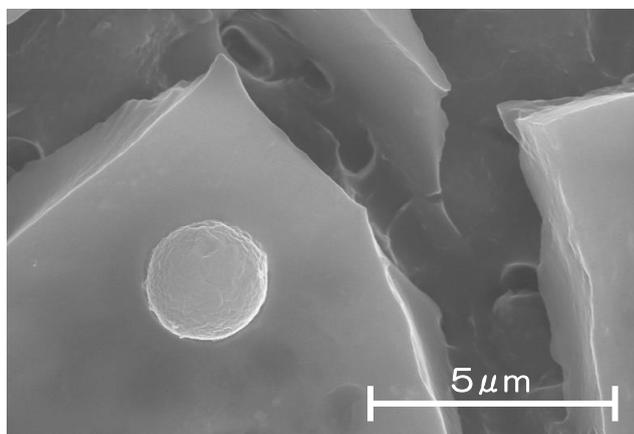


#### <概要>

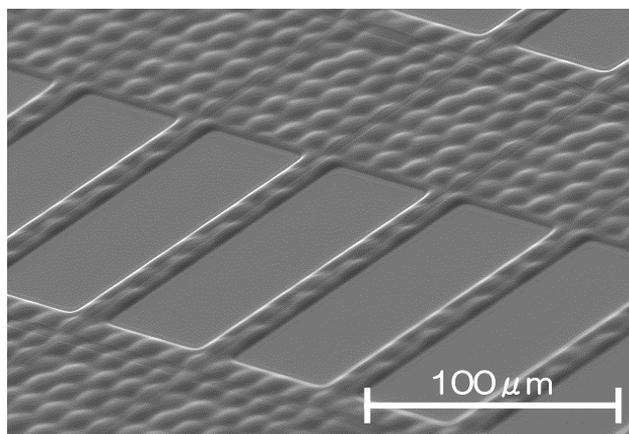
試料表面への電子線照射により、表面観察を行います。倍率や試料の傾きなどを最適化し、目的とする表面観察像を得ます。

- 試料：金属、ガラス、プラスチック、電子部品など

#### <観察例>



・1万倍、傾斜無し



・500倍、60° 傾斜

標準料金： 1試料、1視野当たり 7,000円（税別）～  
※視野数、観察条件などによって、変動しますので、お問合せ下さい。



株式会社 有沢製作所

分析センター  
〒943-8610 新潟県上越市大字中田原1番地  
TEL：025-524-2400 FAX：025-524-5281  
URL：http://www.arisawa.co.jp  
E-mail：bunseki@arisawa.co.jp